PAT-NO:

JP354059193A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 54059193 A

TITLE:

FLUORESCENT X-RAY SULFUR ANALYTICAL APPARATUS

PUBN-DATE:

May 12, 1979

INVENTOR-INFORMATION: NAME UMADONO, SHINJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

APPL-NO:

JP52126082

APPL-DATE:

October 19, 1977

INT-CL (IPC): G01N023/223

US-CL-CURRENT: 378/45

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the effect of Cl contained in petroleum to be virtually removed without using means such as filters, etc. by forming a radiation source added with a specific target in addition to a primary radiation source.

CONSTITUTION: The primary-excitation-rays-being-generated-from-a-primaryradiation source 1 which generates X-rays or γ rays are radiated to a target 5 which comprises applying a surface film by ordinary techniques for prevention of deliquescence on, preferably NaCl composed of Cl and an element smaller in atom number than Cl. Then, as a result of interaction, scattered rays and characteristic X-rays are grnerated. When the characteristic

monochromatic X-ray of this Cl is radiated as a secondary X-ray source to the sample part 2 containing sample such as petroleum, etc., then the S being the measuring material in the sample is efficiently excited and on the other hand the Cl being the disturbing element in the sample is not excited by this excitation energy. The characteristic X-ray of the S having been excited is detected by an X-ray detector 3

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-59193

⑤Int. Cl.²
G 01 N 23/223

②特

識別記号 50日本分類 113 A 35 庁内整理番号 ④公開 昭和54年(1979) 5 月12日 6367-2G

> 発明の数 1 審査請求 未請求

> > (全 4 頁)

匈螢光X線硫黄分析装置

願 昭52—126082

②出 願 昭52(1977)10月19日

仰発 明 者 馬殿進路

尼崎市南清水字中野80番地 三

菱電機株式会社中央研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2

番3号

⑭代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

明 継 智

1 発明の名称

使光Ⅱ糠雊黄分析装置

2. 特許請求の範囲

(1) X 減もしくは Y 凝を発生する一次放射線源、 この一次放射線源からの放射線を受けて特性 X 線 を放出する塩素を含む物質からなるターゲット。 このターゲットからの二次 X 線の照射を受ける試 料部、この試料部から発生する儀費の特性 X 酸を 検出する X 線検出端を端えてなる優光 X 線域費分 折毛機

(2) ターゲットが、 温素県子と、 温素原子より原子皆号の小さな元素によって構成されたものからなることを特徴とする特許開決の範囲第 1 項記載の優光 X 線螺黄分析 返避。

(3) 塩無原子と、塩素原子より原子番号の小さな 元素によつて構成されたものが塩化ナトリウムで あることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載 の蛍光×繊減黄分析袋道。

(4) 塩煮原子と、塩煮原子より原子番号の小さな

元業によって構立されたものが含塩業有機化合物であることを特敵とする特許請求の顧囲第2項記載の優光×職職黄分析長道。

(6) 含塩素有效化合物が塩化ビニールであることを特徴とする特許請求の範囲第4項記載の愛光 X 線硫黄分析接機。

8. 発明の詳細な説明

との発明は、例えば石油等の炭化水 業化合物に含まれる 誠 黄元素含有量を、 煮金 梅 等不 納物 混在下に ないても 情 度良く 脚定する 螢光 X 級 傾 黄 分析 要慮 に 関するものである。

正米との個の姿置として第1図に示すものかあった。図にかいて(1)は放射線像であつて例えば 51ge などのRI線源、あるいはチタン陽極またはタングステン陽極等のX級自を用いている。(2)は、石油等の炭化水業化合物成料を収容する武料部。(3)は試料から発生する。費の特性X線を検出するX線検出端。(4)は試料部(2)と検出器(3)の間に介表された妨害X線を検去するためのフィルタである。

特開昭54-59193(2)

μH", μC", μB" ; 嫌費の特性 I 線エネルギー

(約23 keV)での各組成元

案の全質量吸収係数(al/g)

#8: 辺起放射線に対する城黄元 素の光端吸収係数(cal/))

Ip;減黄の特性 I 線強度 (cps)

I: 励起放射線強度 (cps)

式中質量吸収係酸例はエネル

ギー 仮存性があり、

蛍光×線分析いわゆる励起法は、放射線原川か ら発生する励起放射線を武科部(2) に収容された咸 料に放射させ、試料部四から発生する確實の特性 X 綴等の X 級を X 線検出在(3)で検出する。ととで 更に倹出された倹出、縁は凶示しない彼高弁別器 を併用してエネルギー分析を行なりことにより。 硫黄の特性 X 線 強 度を 弁 別 計数 し。 城 黄 含 有 量 の 定量を行なつている。

上配従来護恒における演出系での信号計級率は、 一般に次式川で表わせる。

#8 · 8 $I_{p}=I \cdot K \cdot P \qquad \qquad (\mu_{H'}+\mu_{H'})H+(\mu_{C'}+\mu_{C''})C+(\mu_{S'}+\mu_{S''}) \cdot S$ (1)

C 7 7

K: 測定系の検出効率

(約 5×10⁻²)

d,0,8;単位体債当たりの各組成物の虚 **∄** ($\frac{\theta}{a_{i}}$)

μH', μC', μ\$'; 励起放射線に対する各組成 元素の全質量吸収係数 (d/)

将に流黄の光電効果係数 (με)値が。 検出効率に大 きな寄与を示す。これは血起放射線エネルギーで 与えられ、第1図に示す表遺において放射線頭(1) が 7 織 源 の 場合。 **B**の 約 5.9 k** 単色 X 線、 X 親賀の場合陽値材料によつてチタンの場合にはそ の単色特性又擬であり、タングステンの場合は、 削動剛射等が、加起放射緩原として一般に使用さ れる。

しかしながら、石油などの炭化水素化合物中に は塩炭元素が多少共含まれてむり、雌黄分析の艀 にこれが 鎌黄含有量の定量調差となつて、 影響を

与えている。この理由は、従来、励起放射線像に 第1凶のものが使用されている為であり、刃起照 射の洪、硫黄元素より原子曲号が1つ高い塩素元 煮を励起させる症果になる。 したがつて、 I 級役 出の過程では、検出器のエネルギー分解能に限界 があることから、塩累の特性×線の一部が、減失 上、嫉黄の特性显線と区別できなくなる。これは、 後段に付設される彼属弁別器によつても週別不可 能である。ただし、波高弁別器の上下限数定位置 をずらしウインドウ巾を戻くする減りに於いて、 相当程度の改再効果が明符できるものの。婉黄の 特性主顧の計数効率の低下を機性とするものであ

そこで従来例では、この塩素の影響を防ぐ為、 成料部目と検出器(3)の用にフイルタ(4)が介装され ている。石油硫黄分析の場合には、フイルター材 料に麻黄を含む物質を使い、焼黄のエネルギー対 質量吸収係数特性 (#(目)を利用している。

しかしながら、とのフイルタは、製作上困難で あるほか。その効果も、一般的には、感くは左か つた.

とれば、検出X線の通過路上にフイルタを配置す ることから、向フイルターの敗収特性により、塩 素の特性工機を、相当程度吸収せしめる反面、硫 黄の特性と酸の方にもある温度の通過損失を伴な うからである。

従来の愛光又線號黄分析安置は以上のように構 或されているので、石油中の塩素元素の影響があ る。しかも、これを防ぐ為にフィルタを使用する が、契作上困难であると共に、その効果も少ない などの欠点があつた。

この発明は上記のような従来のものの欠点を除 去する為になされたもので一次放射破壊に加え、 塩果を含む物質から成り一次放射線を照射されて 特性を顧を発生する2次顧照となるターグツトを 付加した放射線原を構成することにより、石油中 に含まれる璀異元素の影響をフイルタ等の主成を 用いることなく、事実上ほとんど取り求くことが できる螢光工線減費分析装置を提供することを目 的としている。

以下、この発明の一実施例を図について説明する。第2図において(1)(2)かよび(1)は上記従来要置と同僚の配分を示すので説明を省略する。(6)は一次放射線域(1)からの放射線を受けて特性×線を発生する塩素を含む物質から成り二次×線域となるターゲットである。(なお、(1)は一次放射線域を構成する。)

次に動作について説明する。なお励起用放射線 源として。一次放射線源(1)に 8 線管を使用し、 2 次線源としてのターゲント(6)に塩菜を含む物質か ら成る材料を用いた構成を考える。

一次放射線頭川から発生する一次加起線を、上記のターケット(6) に照射すればターゲット物質との相互作用の結果。 敷品線及び特性 X 線が発生する。 ここで X 総合勝極高 塩圧を調整して、 X 総出力 破大波 爰及び平均波長を変化させれば、 特性 X 線と敷乱線の発生道度比を 属めゆる。 したがつてターゲット 表面からは、 材料元素 符有の特性 単色 X 線を放出する二次線域が容易に待られる。 これは、 愛光 X 線石 油硫黄分析上、 良質の 加起線域と

なり得る。

また、実用上、ターグット(5)の材料として使用できるものとして、塩素と塩素より原子番号の小さい元素を用いたものが好適に用いられる。この埋由は、これらの元素は塩素より吸収効果が小さいる、塩素の特性工廠発生消度の損失はわずかで

ある。また、これら元素への戦収効果に基づく特性 E X 版はエネルギーが低いため塩素も頭費も励起しないので妨害にならない。具体的には、2次酸減ターゲットとして溢化ナトリウムが好適に用いられる。これには、翻解防止用に逆来技術により表面に膜が適される。または、塩化ビニールの含塩系有波化合物を用いることもできる。

また、 x 線官についてはその内部勝憲は材料上 特に限定する必要はなく、 いずれのものも好適に 用いることができる。

なお、上記失確別では、各構収部品の記憶を簡単な形で設けているが、各々の記憶対係は、幾何学的力率が同上する限度で変更されたり、外部ターゲントの寸法、形状等についても、線原効率が改革できる場合に、変更がなされても、同様の効果を奨する。

また。一次放射線線(1)としては X 線管化機定されず、 Y 線を放射するものであつても勿論登支允ない。

以上のように、この発明によれば、回起放射線

頭に E 練智などの 1 次放射線源から放射される放射線によって特性 E 線を放出する塩素を含む物質からなる ターゲット (2 次線順)を用いるようにしたので安丽なを選で石油などの炭化水素化合物中に含まれる塩素による塩素調産をほとんど取り除くことができる効果がある。

4 図面の簡単な説明

第1回は従来の萤光工糖源費分析炎者を示す概略構成型、第2回は、この発明の一足施例を示す 武略構成型である。

(1)…一次放射線順。(2)…武料郵。(3)… X 機機出 話。(6)…ターゲント

なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を ボナ。

代 堡 人 萬 野 信 一







